日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE 2/7/02#2/AD 067357 4/30/a

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日 Date of Application:

2001年 2月22日

出願番号 Application Number:

特願2001-046663

出 顏 人
Applicant(s):

日本電気株式会社

2001年10月26日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





特2001-046663

【書類名】

特許願

【整理番号】

47500415PY

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G02B 6/00 334

G02B 6/00 356

【発明者】

【住所又は居所】

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

【氏名】

渡邊 真也

【発明者】

【住所又は居所】

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

【氏名】

加藤 弘之

【特許出願人】

【識別番号】

000004237

【氏名又は名称】 日本電気株式会社

【代理人】

【識別番号】

100083987

【弁理士】

【氏名又は名称】 山内 梅雄

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 016252

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9006535

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 チップ、チップの製造方法およびチップ収容モジュール 【特許請求の範囲】

【請求項1】 一方向に窪んだ凹形状の輪郭線でウェハから切り出した形状のチップ。

【請求項2】 前記ウェハ上の隣接したチップ同士で前記凹形状の一部が少なくとも重なり合うようにそれぞれの輪郭線が配置されていることを特徴とする 請求項1記載のチップ。

【請求項3】 輪郭の少なくとも一部に曲線を含む所定の閉ループ形状として描かれる輪郭線でウェハから切り出した形状のチップ。

【請求項4】 前記閉ループ形状は同一方向に凸型となった2つの曲線部分を所定間隔で配置しそれぞれの端部を互いに平行な2本の直線で結んだ弓形となっており、複数の閉ループ形状の少なくとも一部は前記曲線部分を共通にしていることを特徴とする請求項1記載のチップ。

【請求項5】 前記閉ループ形状はアレイ導波路格子の輪郭形状であることを特徴とする請求項2記載のチップ。

【請求項6】 前記閉ループ形状は互いに遠ざかる方向に凸型となった2つの曲線部分を所定間隔で配置しそれぞれの端部を互いに平行な2本の直線で結んだ菱形を二等分した漏斗形状となっていることを特徴とする請求項1記載のチップ。

【請求項7】 一方向に窪んだ凹形状の輪郭線で区切られる複数の素子を同一のウェハ上に形成する素子形成ステップと、

素子形成ステップで形成された各素子をウェハから切り出して個々の素子のチップとする切り出しステップ

とを具備することを特徴とするチップの製造方法。

【請求項8】 一方向に窪んだ凹形状の輪郭線で区切られる複数の素子を同一のウェハ上に形成する素子形成ステップと、

素子形成ステップで形成されたウェハ上の各素子を前記輪郭線に沿ってレーザビームを用いて切断して個々の素子のチップとする切り出しステップ

とを具備することを特徴とするチップの製造方法。

【請求項9】 一方向に窪んだ凹形状の輪郭線で区切られる複数の素子を同一のウェハ上に形成する素子形成ステップと、

素子形成ステップで形成された各素子の前記輪郭線の形状と一致した工具を超音波振動させ前記ウェハを前記輪郭線に沿って切断することで個々の素子のチップとする切り出しステップ

とを具備することを特徴とするチップの製造方法。

【請求項10】 一方向に窪んだ凹形状の輪郭線で区切られる複数の素子を 同一のウェハ上に形成する素子形成ステップと、

素子形成ステップで形成されたウェハ上の各素子を前記輪郭線に沿って水圧を 用いて切断して個々の素子のチップとする切り出しステップ とを具備することを特徴とするチップの製造方法。

【請求項11】 一方向に窪んだ凹形状の輪郭線で区切られる複数の素子を同一のウェハ上に形成する素子形成ステップと、

素子形成ステップで形成されたウェハ上の各素子の前記輪郭線以外の領域を覆った状態で研磨剤等の所定の粒子を吹き付けて輪郭線に沿った切断を行い個々の 素子のチップとする切り出しステップ

とを具備することを特徴とするチップの製造方法。

【請求項12】 少なくとも一部に曲線を含む所定の閉ループ形状の輪郭線で区切られる複数の素子を同一のウェハ上に形成する素子形成ステップと、

素子形成ステップで形成された各素子をウェハから切り出して個々の素子のチップとする切り出しステップ

とを具備することを特徴とするチップの製造方法。

【請求項13】 少なくとも一部に曲線を含む所定の閉ループ形状の輪郭線で区切られる複数の素子を同一のウェハ上に形成する素子形成ステップと、

素子形成ステップで形成されたウェハ上の各素子を前記輪郭線に沿ってレーザビームを用いて切断して個々の素子のチップとする切り出しステップとを具備することを特徴とするチップの製造方法。

【請求項14】 少なくとも一部に曲線を含む所定の閉ループ形状の輪郭線

で区切られる複数の素子を同一のウェハ上に形成する素子形成ステップと、

素子形成ステップで形成された各素子の前記輪郭線の形状と一致した工具を超音波振動させ前記ウェハを前記輪郭線に沿って切断することで個々の素子のチップとする切り出しステップ

とを具備することを特徴とするチップの製造方法。

【請求項15】 少なくとも一部に曲線を含む所定の閉ループ形状の輪郭線で区切られる複数の素子を同一のウェハ上に形成する素子形成ステップと、

素子形成ステップで形成されたウェハ上の各素子を前記輪郭線に沿って水圧を 用いて切断して個々の素子のチップとする切り出しステップ

とを具備することを特徴とするチップの製造方法。

【請求項16】 少なくとも一部に曲線を含む所定の閉ループ形状の輪郭線で区切られる複数の素子を同一のウェハ上に形成する素子形成ステップと、

素子形成ステップで形成されたウェハ上の各素子の前記輪郭線以外の領域を覆った状態で研磨剤等の所定の粒子を吹き付けて輪郭線に沿った切断を行い個々の素子のチップとする切り出しステップ

とを具備することを特徴とするチップの製造方法。

【請求項17】 前記輪郭線に沿った切断のうち直線部分の切断をダイシングで行うことを特徴とする請求項8~請求項11、請求項13~請求項16のいずれかに記載のチップの製造方法。

【請求項18】 一方向に窪んだ凹形状の輪郭線で第1のウェハから切り出した形状の第1のチップと、

この第1のチップと同一形状として描かれる輪郭線で第2のウェハから切り出 した形状の第2のチップと、

これら第1および第2のチップの間にこれらの固定のために配置されたチップ 接着剤

とを具備することを特徴とするチップ。

【請求項19】 輪郭の少なくとも一部に曲線を含む所定の閉ループ形状として描かれる輪郭線で第1のウェハから切り出した形状の第1のチップと、

前記所定の閉ループ形状として描かれる輪郭線で第2のウェハから切り出した

形状の第2のチップと、

これら第1および第2のチップの間にこれらの固定のために配置されたチップ 接着剤

とを具備することを特徴とするチップ。

【請求項20】 一方向に窪んだ凹形状の輪郭線で第1のウェハから第1の チップを切り出す第1のチップ切り出しステップと、

この第1のチップと同一形状として描かれる輪郭線で第2のウェハから第2の チップを切り出す第2のチップ切り出しステップと、

これら第1および第2のチップ切り出しステップで切り出された第1および第 2のチップを貼り合せるチップ貼り合わせステップ

とを具備することを特徴とするチップ製造方法。

【請求項21】 輪郭の少なくとも一部に曲線を含む所定の閉ループ形状として描かれる輪郭線で第1のウェハから第1のチップを切り出す第1のチップ切り出しステップと、

前記所定の閉ループ形状として描かれる輪郭線で第2のウェハから第2のチップを切り出す第2のチップ切り出しステップと、

これら第1および第2のチップ切り出しステップで切り出された第1および第2のチップを貼り合せるチップ貼り合わせステップ

とを具備することを特徴とするチップ製造方法。

【請求項22】 前記第1および第2の切り出しステップは第1および第2のチップを同一の形状に切り出すステップであることを特徴とする請求項20または請求項21記載のチップ製造方法。

【請求項23】 一方向に窪んだ凹形状の輪郭線でウェハから切り出した形状のチップ本体と、

このチップ本体の少なくとも一部に取り付けられた補強部材 とを具備することを特徴とするチップ。

【請求項24】 輪郭の少なくとも一部に曲線を含む所定の閉ループ形状として描かれる輪郭線でウェハから切り出した形状のチップ本体と、

このチップ本体の少なくとも一部に取り付けられた補強部材

とを具備することを特徴とするチップ。

【請求項25】 前記チップ本体は弓形をしており、その比較的細幅の箇所 に前記補強部材が固定されていることを特徴とする請求項23または請求項24 記載のチップ。

【請求項26】 前記チップ本体は弓形をしており、このチップ本体と同一 形状の銅板がこれに前記補強部材として固定されていることを特徴とする請求項 23または請求項24記載のチップ。

【請求項27】 前記チップ本体は弓形をしており、このチップ本体の弓形からなる面を覆うサイズの矩形の銅板が前記補強部材として取り付けられていることを特徴とする請求項23または請求項24記載のチップ。

【請求項28】 一方向に窪んだ凹形状の輪郭線でウェハから切り出した形状のチップと、

このチップを収容する筐体と、

前記チップと筐体の隙間に収容された緩衝剤

とを具備することを特徴とするチップ収容モジュール。

【請求項29】 輪郭の少なくとも一部に曲線を含む所定の閉ループ形状として描かれる輪郭線でウェハから切り出した形状のチップと、

このチップを収容する筐体と、

前記チップと筐体の隙間に収容された緩衝剤

とを具備することを特徴とするチップ収容モジュール。

【請求項30】 一方向に窪んだ凹形状の輪郭線でウェハから切り出した形状のチップと、

このチップを取り付けた支持体と、

前記チップおよび支持体を収容する筐体と、

この筐体上で前記支持体を支えるバネ材

とを具備することを特徴とするチップ収容モジュール。

【請求項31】 輪郭の少なくとも一部に曲線を含む所定の閉ループ形状として描かれる輪郭線でウェハから切り出した形状のチップと、

このチップを取り付けた支持体と、

前記チップおよび支持体を収容する筐体と、

この筐体上で前記支持体を支えるバネ材

とを具備することを特徴とするチップ収容モジュール。

【請求項32】 前記支持体は金属板であることを特徴とする請求項30または請求項31記載のチップ収容モジュール。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、占有する平面形状が矩形以外の形状となる素子をウェハから切断して得られるチップ、チップの製造方法およびチップ収容モジュールに係わり、一例としてはアレイ導波路格子チップ、アレイ導波路格子チップ製造方法のようなチップ、チップの製造方法およびチップ収容モジュールに関する。

[0002]

【従来の技術】

伝送するデータの大容量化と共に、光ファイバ通信システムで伝送容量の拡大が望まれている。このために、高密度波長分割多重通信方式 (Dense Wavelength Division Multiplexing: DWDM) で、それぞれの波長を分割したり統合するための合分波デバイスとしての光波長フィルタの重要性がますます高まっている。

[0003]

光波長フィルタにはさまざまな形態のものがある。中でもアレイ導波路格子は、波長特性が狭帯域で高消光比であり、また多入力多出力のフィルタデバイスとしての特徴を備えている。このため、多重化された信号の分離やその逆の動作を行わせることが可能であり、容易に波長合分波デバイスを構成することができるという利点がある。更にアレイ導波路格子を石英導波路を使用して構成すると、光ファイバとの結合に優れ、挿入損失が数 d B (デシベル)程度の低挿入損失動作を実現することができる。このような点から、アレイ導波路格子は光波長フィルタの中でも特に重要なデバイスとして注目されており、国内外で盛んに研究が行われている。

[0004]

図15は、従来のアレイ導波路格子の全体的な構成を表わしたものである。アレイ導波路格子10は、基板11上に形成された1または複数の入力導波路12と、複数の出力導波路13と、異なった曲率でそれぞれ一定方向に曲がったチャネル導波路アレイ14と、入力導波路12とチャネル導波路アレイ14を接続する入力側スラブ導波路15と、チャネル導波路アレイ14と出力導波路13を接続する出力側スラブ導波路16とによって構成されている。入力導波路12から入射した多重信号光は、入力側スラブ導波路15によってその進路を広げられ、チャネル導波路アレイ14に入射する。

[0005]

チャネル導波路アレイ14では、これを構成する各アレイ導波路の間に一定の 光路長差が設けられており、光路長が順次長く、あるいは短くなるように設定されている。したがって、それぞれのアレイ導波路を導波する光には一定間隔ずつ の位相差が付けられて出力側スラブ導波路16に到達するようになっている。実際には波長分散があるので、波長によってその等位相面が傾く。この結果、波長によって出力側スラブ導波路16と出力導波路13の界面上の異なった位置に光が結像(集光)する。波長に対応したそれぞれの位置に出力導波路13が配置されているので、出力導波路13からは任意の波長成分を取り出すことが可能になる。

[0006]

ところでこのようなアレイ導波路格子10は、シリコン基盤や石英基盤といったウェハ上に形成するのが一般的である。ウェハはほぼ円盤に近い形状をしており、この上にアレイ導波路格子10を複数形成してこれらを切り出してチップ化している。チップ化に際しては、従来からブレードと呼ばれる刃を所定の切断方向に沿って走査するダイシングと呼ばれる技術が使用されている。

[0007]

図16は、従来におけるウェハ上でのアレイ導波路格子の切断のためのレイアウトの一例を示したものである。それぞれのアレイ導波路格子10は、この図でX軸方向およびY軸方向に所定間隔で設定されたダイシング切断パス22、23に沿って、それぞれ矩形形状のチップとなるように切断する。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】

このように、従来からウェハの切断の際にはダイシング切断パス22、23を使用し、矩形形状のチップを作成するのが通常である。一般のIC(集積回路)チップをウェハから切り出す場合には、IC回路自体が矩形の領域を占有する形状に形成されるので、チップをこのように矩形形状に切り出すことは効率的である。

[0009]

ところが図15に示したアレイ導波路格子10は全体として弓形あるいはブーメランのような形状をしている。したがって、これを従来と同様に矩形形状のチップとして切り出すとスペース的に無駄が生じ、ウェハの使用効率が悪いといった問題があった。たとえば図16に示した例の場合には、直径約13センチのウェハの場合で1つのウェハ21からアレイ導波路格子10について4個~6個のチップが得られるだけであり、アレイ導波路格子の占有する面積の割合は少ない

[0010]

図17は、ウェハ上の他のレイアウトとして1×Nスプリッタの例を示したものである。この例でもダイシング切断パス31、32を使用して、ウェハ21から1×Nスプリッタのチップ33を切り出している。この例の1×Nスプリッタ自体は菱形を二等分した漏斗形状となっているが、これを矩形に切り出すことで、1つのウェハ21から2つのチップ33、33が切り出されるのみとなっており、同様にウェハ21の使用効率が低いという問題がある。

[0011]

そこで本発明の目的は、アレイ導波路格子のようにウェハ上における素子全体 の占有する形状が矩形以外の形状となっているものについて、1つのウェハから より多くの収量を得ることのできるチップ、そのチップの製造方法およびそのチ ップを収容したチップ収容モジュールを提供することにある。

[0012]

【課題を解決するための手段】

請求項1記載の発明では、チップは一方向に窪んだ凹形状の輪郭線でウェハから切り出した形状をしている。

[0013]

すなわち請求項1記載の発明では、チップの形状を従来の画一的な矩形形状と することなく、物によっては無駄な部分を殺ぎ落とした凹形状とすることで多く の数のチップをウェハから切り出すことができる。

[0014]

請求項2記載の発明では、請求項1記載のチップでウェハ上の隣接したチップ 同士で凹形状の一部が少なくとも重なり合うようにそれぞれの輪郭線が配置され ていることを特徴としている。

[0015]

すなわち請求項2記載の発明では、凹形状の一部が少なくとも重なり合うよう にチップ同士の輪郭線を配置することで、多くの数のチップをウェハから切り出 すことができる。

[0016]

請求項3記載の発明では、チップは、輪郭の少なくとも一部に曲線を含む所定 の閉ループ形状として描かれる輪郭線でウェハから切り出した形状をしている。

[0017]

これにより、配置を工夫することで矩形のチップよりも多くの数のチップをウェハから切り出すことができる。

[0018]

請求項4記載の発明では、請求項1記載のチップで、閉ループ形状は同一方向 に凸型となった2つの曲線部分を所定間隔で配置しそれぞれの端部を互いに平行 な2本の直線で結んだ弓形となっており、複数の閉ループ形状の少なくとも一部 は曲線部分を共通にしていることを特徴としている。

[0019]

すなわち請求項4記載の発明では、閉ループ形状として弓形の例を挙げている。この閉ループ形状は同一方向に凸型となった2つの曲線部分を所定間隔で配置 しそれぞれの端部を互いに平行な2本の直線で結んだ弓形であれば、瓦を積み重 ねるように湾曲した箇所を互いに共通するように重ね合わせることで1つのウェ ハから多くのチップを得ることができる。

[0020]

請求項5記載の発明では、請求項2記載のチップで、閉ループ形状はアレイ導 波路格子の輪郭形状であることを特徴としている。

[0021]

すなわち請求項5記載の発明では、閉ループ形状が弓形の例としてアレイ導波 路格子のチップを挙げている。

[0022]

請求項6記載の発明では、請求項3記載のチップで、閉ループ形状は互いに遠 ざかる方向に凸型となった2つの曲線部分を所定間隔で配置しそれぞれの端部を 互いに平行な2本の直線で結んだ菱形を二等分した漏斗形状となっていることを 特徴としている。

[0023]

すなわち請求項6記載の発明では、閉ループ形状の他の例として2つの曲線部分を所定間隔で配置しそれぞれの端部を互いに平行な2本の直線で結んだ菱形を二等分した漏斗形状を挙げている。この場合にもウェハから矩形のチップを切り出すよりも多くのチップを切り出すことができる。

[0024]

請求項7記載の発明では、(イ)一方向に窪んだ凹形状の輪郭線で区切られる複数の素子を同一のウェハ上に形成する素子形成ステップと、(ロ)素子形成ステップで形成された各素子をウェハから切り出して個々の素子のチップとする切り出しステップとをチップの製造方法に具備させる。

[0025]

すなわち請求項7記載の発明では、素子形成ステップで形成された、一方向に 窪んだ凹形状の輪郭線で区切られる複数の素子を輪郭線で切り出して個々の素子 のチップを製造するようにしている。

[0026]

請求項8記載の発明では、(イ)一方向に窪んだ凹形状の輪郭線で区切られる

複数の素子を同一のウェハ上に形成する素子形成ステップと、(ロ)素子形成ステップで形成されたウェハ上の各素子を輪郭線に沿ってレーザビームを用いて切断して個々の素子のチップとする切り出しステップとをチップの製造方法に具備させる。

[0027]

すなわち請求項 8 記載の発明では、レーザビームを用いて一方向に窪んだ凹形 状の輪郭線に沿って切断し、個々の素子のチップを製造するようにしている。

[0028]

請求項9記載の発明では、(イ)一方向に窪んだ凹形状の輪郭線で区切られる 複数の素子を同一のウェハ上に形成する素子形成ステップと、(ロ)素子形成ス テップで形成された各素子の輪郭線の形状と一致した工具を超音波振動させウェ ハを輪郭線に沿って切断することで個々の素子のチップとする切り出しステップ とをチップの製造方法に具備させる。

[0029]

すなわち請求項9記載の発明では、一方向に窪んだ凹形状の輪郭線の形状と一致した工具を超音波振動させウェハを輪郭線に沿って切断することで個々の素子のチップとするようにしている。したがって、複雑な輪郭線であっても一度にこれに沿ったチップの切り出しが可能である。

[0030]

請求項10記載の発明では、(イ)一方向に窪んだ凹形状の輪郭線で区切られる複数の素子を同一のウェハ上に形成する素子形成ステップと、(ロ)素子形成ステップで形成されたウェハ上の各素子を輪郭線に沿って水圧を用いて切断して個々の素子のチップとする切り出しステップとをチップの製造方法に具備させる

[0031]

すなわち請求項10記載の発明では、一方向に窪んだ凹形状の輪郭線に沿って 水圧でチップを切り出すようにしている。

[0032]

請求項11記載の発明では、(イ)一方向に窪んだ凹形状の輪郭線で区切られ

[0033]

すなわち請求項11記載の発明では、ウェハ上の各素子の一方向に窪んだ凹形 状の輪郭線以外の領域を覆った状態で研磨剤等の所定の粒子を吹き付けて輪郭線 に沿った切断を行う。したがって、複雑な輪郭線であっても一度にこれに沿った チップの切り出しが可能である。

[0034]

請求項12記載の発明では、(イ)少なくとも一部に曲線を含む所定の閉ループ形状の輪郭線で区切られる複数の素子を同一のウェハ上に形成する素子形成ステップと、(ロ)素子形成ステップで形成された各素子をウェハから切り出して個々の素子のチップとする切り出しステップとをチップの製造方法に具備させる

[0035]

すなわち請求項12記載の発明では、素子形成ステップで形成された、少なくとも一部に曲線を含む所定の閉ループ形状の輪郭線で区切られる複数の素子を輪 郭線で切り出して個々の素子のチップを製造するようにしている。

[0036]

請求項13記載の発明では、(イ)少なくとも一部に曲線を含む所定の閉ループ形状の輪郭線で区切られる複数の素子を同一のウェハ上に形成する素子形成ステップと、(ロ)素子形成ステップで形成されたウェハ上の各素子を輪郭線に沿ってレーザビームを用いて切断して個々の素子のチップとする切り出しステップとをチップの製造方法に具備させる。

[0037]

すなわち請求項13記載の発明では、レーザビームを用いて少なくとも一部に 曲線を含む所定の閉ループ形状の輪郭線に沿って切断し、個々の素子のチップを 製造するようにしている。 [0038]

請求項14記載の発明では、(イ)少なくとも一部に曲線を含む所定の閉ループ形状の輪郭線で区切られる複数の素子を同一のウェハ上に形成する素子形成ステップと、(ロ)素子形成ステップで形成された各素子の輪郭線の形状と一致した工具を超音波振動させウェハを輪郭線に沿って切断することで個々の素子のチップとする切り出しステップとをチップの製造方法に具備させる。

[0039]

すなわち請求項14記載の発明では、少なくとも一部に曲線を含む所定の閉ループ形状の輪郭線の形状と一致した工具を超音波振動させウェハを輪郭線に沿って切断することで個々の素子のチップとするようにしている。したがって、複雑な輪郭線であっても一度にこれに沿ったチップの切り出しが可能である。

[0040]

請求項15記載の発明では、(イ)少なくとも一部に曲線を含む所定の閉ループ形状の輪郭線で区切られる複数の素子を同一のウェハ上に形成する素子形成ステップと、(ロ)素子形成ステップで形成されたウェハ上の各素子を輪郭線に沿って水圧を用いて切断して個々の素子のチップとする切り出しステップとをチップの製造方法に具備させる。

[0041]

すなわち請求項15記載の発明では、少なくとも一部に曲線を含む所定の閉ループ形状の輪郭線に沿って水圧でチップを切り出すようにしている。

[0042]

請求項16記載の発明では、(イ)少なくとも一部に曲線を含む所定の閉ループ形状の輪郭線で区切られる複数の素子を同一のウェハ上に形成する素子形成ステップと、(ロ)素子形成ステップで形成されたウェハ上の各素子の輪郭線以外の領域を覆った状態で研磨剤等の所定の粒子を吹き付けて輪郭線に沿った切断を行い個々の素子のチップとする切り出しステップとをチップの製造方法に具備させる。

[0043]

すなわち請求項16記載の発明では、ウェハ上の各素子の少なくとも一部に曲

線を含む所定の閉ループ形状の輪郭線以外の領域を覆った状態で研磨剤等の所定の粒子を吹き付けて輪郭線に沿った切断を行う。したがって、複雑な輪郭線であっても一度にこれに沿ったチップの切り出しが可能である。

[0044]

請求項17記載の発明では、請求項8~請求項11、請求項13~請求項16 のいずれかに記載のチップの製造方法で、輪郭線に沿った切断のうち直線部分の 切断をダイシングで行うことを特徴としている。

[0045]

すなわち請求項17記載の発明では、直線部分の切断をダイシングで行うので、その面をほぼ鏡面とすることができ、光学部品であっても追加的な鏡面加工が不要である。

[0046]

請求項18記載の発明では、(イ)一方向に窪んだ凹形状の輪郭線で第1のウェハから切り出した形状の第1のチップと、(ロ)この第1のチップと同一形状として描かれる輪郭線で第2のウェハから切り出した形状の第2のチップと、(ハ)これら第1および第2のチップの間にこれらの固定のために配置されたチップ接着剤とをチップに具備させる。

[0047]

すなわち請求項18記載の発明では、第1のチップに第2のチップを貼り合せることで、全体として安価なチップを作成することができる。

[0048]

請求項19記載の発明では、(イ)輪郭の少なくとも一部に曲線を含む所定の 閉ループ形状として描かれる輪郭線で第1のウェハから切り出した形状の第1の チップと、(ロ)前記した所定の閉ループ形状として描かれる輪郭線で第2のウェハから切り出した形状の第2のチップと、(ハ)これら第1および第2のチップの間にこれらの固定のために配置されたチップ接着剤とをチップに具備させる

[0049]

すなわち請求項19記載の発明では、第1のチップに第2のチップを貼り合せ

ることで、全体として安価なチップを作成することができる。

[0050]

請求項20記載の発明では、(イ)一方向に窪んだ凹形状の輪郭線で第1のウェハから第1のチップを切り出す第1のチップ切り出しステップと、(ロ)この第1のチップと同一形状として描かれる輪郭線で第2のウェハから第2のチップを切り出す第2のチップ切り出しステップと、(ハ)これら第1および第2のチップ切り出しステップで切り出された第1および第2のチップを貼り合せるチップ貼り合わせステップとをチップ製造方法に具備させる。

[0051]

すなわち請求項20記載の発明では、第1のチップに第2のチップを貼り合せるプロセスを採ることで、全体として安価なチップを作成することができる。

[0052]

請求項21記載の発明では、(イ)輪郭の少なくとも一部に曲線を含む所定の 閉ループ形状として描かれる輪郭線で第1のウェハから第1のチップを切り出す 第1のチップ切り出しステップと、(ロ)前記した所定の閉ループ形状として描 かれる輪郭線で第2のウェハから第2のチップを切り出す第2のチップ切り出し ステップと、(ハ)これら第1および第2の切り出しステップで切り出された第 1および第2のチップを貼り合せるチップ接着ステップとをチップ製造方法に具 備させる。

[0053]

すなわち請求項21記載の発明では、第1のチップに第2のチップを貼り合せるプロセスを採ることで、全体として安価なチップを作成することができる。

[0054]

請求項22記載の発明では、請求項20または請求項21記載のチップ製造方法で、第1および第2の切り出しステップは第1および第2のチップを同一の形状に切り出すステップであることを特徴としている。

[0055]

すなわち請求項22記載の発明では、素子の形成されたチップと補強のための チップを同一形状に切り出すことで、コンパクトな素子を作成することができる [0056]

請求項23記載の発明では、(イ)一方向に窪んだ凹形状の輪郭線でウェハから切り出した形状のチップ本体と、(ロ)このチップ本体の少なくとも一部に取り付けられた補強部材とをチップに具備させる。

[0057]

すなわち請求項23記載の発明では、一方向に窪んだ凹形状の輪郭線でウェハから切り出した形状のチップ本体の少なくとも一部に補強部材を取り付けてチップを作成することにしている。補強部材はチップ本体の一部に取り付けられてもよいし、チップ本体よりも大きくてもよい。

[0058]

請求項24記載の発明では、(イ)輪郭の少なくとも一部に曲線を含む所定の 閉ループ形状として描かれる輪郭線でウェハから切り出した形状のチップ本体と 、(ロ)このチップ本体の少なくとも一部に取り付けられた補強部材とをチップ に具備させる。

[0059]

すなわち請求項24記載の発明では、輪郭の少なくとも一部に曲線を含む所定の閉ループ形状として描かれる輪郭線でウェハから切り出した形状のチップ本体の少なくとも一部に補強部材を取り付けてチップを作成することにしている。補強部材はチップ本体の一部に取り付けられてもよいし、チップ本体よりも大きくてもよい。

[0060]

請求項25記載の発明では、請求項23または請求項24記載のチップで、チップ本体は弓形をしており、その比較的細幅の箇所に補強部材が固定されていることを特徴としている。

[0061]

すなわち請求項25記載の発明では、チップ本体が弓形をしている場合、その 比較的細幅の強度的に弱い場所を重点的に補強することにしている。

[0062]

請求項26記載の発明では、請求項23または請求項24記載のチップで、チップ本体は弓形をしており、このチップ本体と同一形状の銅板がこれに補強部材として固定されていることを特徴としている。

[0063]

すなわち請求項26記載の発明では、チップ本体と同一形状の銅板を補強部材とすることにより、熱の拡散を良好に行うことができる。

[0064]

請求項27記載の発明では、請求項23または請求項24記載のチップで、チップ本体は弓形をしており、このチップ本体の弓形からなる面を覆うサイズの矩形の銅板が補強部材として取り付けられていることを特徴としている。

[0065]

すなわち請求項27記載の発明では、補強部材としての銅板のサイズを大きく し、補強以外に熱の拡散等の他の機能も兼ね備えさせている。

[0066]

請求項28記載の発明では、(イ)一方向に窪んだ凹形状の輪郭線でウェハから切り出した形状のチップと、(ロ)このチップを収容する筐体と、(ハ)チップと筐体の隙間に収容された緩衝剤とをチップ収容モジュールに具備させる。

[0067]

すなわち請求項28記載の発明では、一方向に窪んだ凹形状の輪郭線でウェハから切り出した形状のチップの強度の弱さを緩衝剤によってカバーしたものである。

[0068]

請求項29記載の発明では、(イ)輪郭の少なくとも一部に曲線を含む所定の 閉ループ形状として描かれる輪郭線でウェハから切り出した形状のチップと、(ロ)このチップを収容する筐体と、(ハ)チップと筐体の隙間に収容された緩衝 剤とをチップ収容モジュールに具備させる。

[0069]

すなわち請求項29記載の発明では、輪郭の少なくとも一部に曲線を含む所定の閉ループ形状として描かれる輪郭線でウェハから切り出した形状のチップの強

度の弱さを緩衝剤によってカバーしたものである。

[0070]

請求項30記載の発明では、(イ)一方向に窪んだ凹形状の輪郭線でウェハから切り出した形状のチップと、(ロ)このチップを取り付けた支持体と、(ハ)チップおよび支持体を収容する筐体と、(二)この筐体上で支持体を支えるバネ材とをチップ収容モジュールに具備させる。

[0071]

すなわち請求項30記載の発明では、一方向に窪んだ凹形状の輪郭線でウェハから切り出した形状のチップの強度の弱さをバネ材でカバーしたものである。

[0072]

請求項31記載の発明では、(イ)輪郭の少なくとも一部に曲線を含む所定の 閉ループ形状として描かれる輪郭線でウェハから切り出した形状のチップと、(ロ)このチップを取り付けた支持体と、(ハ)チップおよび支持体を収容する筐 体と、(二)この筐体上で支持体を支えるバネ材とをチップ収容モジュールに具 備させる。

[0073]

すなわち請求項31記載の発明では、輪郭の少なくとも一部に曲線を含む所定の閉ループ形状として描かれる輪郭線でウェハから切り出した形状のチップの強度の弱さをバネ材でカバーしたものである。

[0074]

請求項32記載の発明では、請求項31記載のチップ収容モジュールで、支持 体は金属板であることを特徴とする。

[0075]

すなわち請求項32記載の発明では、請求項31記載のチップ収容モジュールで、支持体を金属板とすることで熱の拡散とチップの補強の2つの機能を兼用させている。

[0076]

【発明の実施の形態】

[0077]

【実施例】

以下実施例につき本発明を詳細に説明する。

[0078]

<第1の実施例>

[0079]

図1は本発明の第1の実施例におけるウェハ上に形成されたアレイ導波路格子チップのパターンを表わしたものである。本実施例では直径約13センチのウェハ101に、図15に示したような形状のアレイ導波路格子のパターン102が1列に5個ずつ合計10個形成されている。それぞれのアレイ導波路格子のパターン102は図15に示したチャネル導波路アレイ14に相当する部分が弓状に曲がっている。この弓状あるいは典型的なブーメランの形状のアレイ導波路格子のパターンをそれぞれ取り囲むように、アレイ導波路格子チップを切り出すための切断パス103が設定されている。

[0080]

切断パス103は、直線状の切断パス103Aと、互いに同一形状の弓形を2つ横方向に連続させた曲線状の切断パス103Bとから構成されている。上下に 隣接するアレイ導波路格子のパターン102同士では、曲線状の切断パス103Bが共通している。すなわち、個々のアレイ導波路格子のパターン102は従来の図16に示したものと比べると、図で上下方向に瓦を積み重ねたように湾曲した箇所(切断パス103B)が互いに共通するように重ね合わされており、これによって1つのウェハ101から切り出すことのできるアレイ導波路格子チップの数を大幅に増加させている。

[0081]

ところで、既に説明した通り直線状の切断パス103Aはダイシングによって 切断可能であるが、曲線状の切断パス103Bについては不可能である。そこで、図1に示したようなレイアウトでウェハ101を切断するためには、曲線状の 切断を行う技術で直線部分と曲線部分を切断するか、曲線状の切断を行う技術と ダイシングを併用する必要がある。ウェハ101を曲線的に切断する技術として は、次のものが存在している。

- ①ホーンを用いた超音波加工技術による切断
- ②レーザ加工技術による切断
- ③水圧加工技術による切断
- ④サンドブラスト加工技術による切断

[0082]

このうちの①~③で示した加工法は切断工法として広く知られているものである。しかしながら、このうちの②としてのレーザ加工技術による切断と、③としての水圧加工技術による切断は、すべての切断パスを順次なぞっていくようにトレースする必要があり、切断時間を考慮した場合には量産に不向きである。①としてのホーンを用いた超音波加工技術による切断および④としてのサンドブラスト加工技術による切断が量産性の点から好ましい。

[0083]

ここで②のサンドブラスト加工技術は、本来表面処理に広く用いられている加工法である。従来からこの加工法でガラス等のウェハ以外の材料に対して研磨剤や小さな粒子を物体に吹き付けて表面処理やバリの除去などを行っているが行われている。切断する部分以外を樹脂材等で保護しておいて、ウェハ全体に粒子を吹き付けることによって、直線のみならず曲線での切断も可能になる。

[0084]

また①としての超音波加工技術では、ホーンと呼ばれる共振媒体を介して超音波で工具を振動させてウェハの切断を行う。本実施例では①としての超音波加工技術を使用する。

[0085]

図2は、超音波加工技術によるウェハの切断原理を示したものである。超音波加工では、超音波発振器 1 2 1 を交流で駆動することによって超音波振動子 1 2 2 を振動させて超音波を発生させ、コーン 1 2 3 およびホーン 1 2 4 を介して工具(ツール) 1 2 5 を上下方向に振動させる。工具 1 2 5 と被加工物としてのウェハ1 0 1 の間には、砥粒を水に混合した加工液 1 2 6 が供給されている。そこで、工具 1 2 5 を適当な加圧力でウェハ 1 0 1 に押し付けた状態で超音波振動を起こさせると、砥粒の衝撃によってウェハ 1 0 1 が所望の形状に切断される。 1

回の衝撃による加工量はごくわずかであるが衝撃回数が毎秒数万回にも及ぶため、工具125の先端をウェハ101の切断パス103と一致させておくことで、 1枚のウェハ101上のすべてのパスを一括して切断することが可能である。こ のため、髙精度な精密加工を能率よく迅速に行なうことができる。

[0086]

もちろん、図2に示した切断パス103を同一形状の複数の部分切断パスに区分けしておき、ウェハ101あるいは工具125を、区分けしたそれぞれの位置に移動させて部分切断パスごとに超音波加工技術を用いて切断を行うことも可能である。

[0087]

<第1の実施例の第1の変形例>

[0088]

ところで、ウェハ101の切断後にチップ上のアレイ導波路格子の特性を検査する工程が製造工程の一部に存在するような場合がある。切断されたアレイ導波路格子チップの直線状のパスに相当する箇所の端面が、この段階である程度の鏡面になっていないと、この部分に存在する入出力光導波路の端部を使用した光学的な検査が困難になる。そこで、超音波加工技術による加工の精度がこの検査に十分でないような場合には、直線状の切断パス103Aの部分のみをダイシングで切断し、端面を特別に研磨することなく検査に適する状態にすることも有効である。

[0089]

図3は、第1の実施例の第1の変形例として、ウェハの切断箇所に応じて2通りの工法を使い分ける場合を示したものである。まず、曲線状の切断パス103 Bについて超音波切断を行い、この後に直線状の切断パス103 Aをダイシングで順次切断することでウェハ101から各アレイ導波路格子のパターン102を切り出す。これにより直線状の切断パス103 Aの切断面を研磨することなく特性試験を行うことができる。

[0090]

なお、直線状の切断パス103Aの切断を先に行うことも可能である。この場

合には、曲線状の切断パス103Bによる切断を行う前の段階で各アレイ導波路格子のパターン102について特性のチェックを行うことができる。

[0091]

<第1の実施例の第2の変形例>

[0092]

図4はウェハ上に形成したアレイ導波路格子のレイアウトの他の例を示したものである。この第2の変形例では、ウェハ101A上に図1に示した10個のアレイ導波路格子のパターン102の他に、これらと逆方向のアレイ導波路格子のパターン102Aを追加して、合計11個のアレイ導波路格子のチップを切り出せるようにしている。このためには中央の直線状の切断パス103A₁の下端部をパターン102Aの手前で止める必要がある。

[0093]

したがって、図4に示したウェハ101Aの場合には周辺に位置する直線状の 切断パス103A₂、103A₃についてはダイシングによる切断を行うことがで きるが、他の箇所をホーンを用いた超音波加工技術による切断等の他の切断手法 を採ることが好ましい。もちろん、図4に示した全パスをホーンを用いた超音波 加工技術やサンドブラスト加工技術を用いて一括して処理することは可能である

[0094]

<第2の実施例>

[0095]

以上説明したように、ウェハ上にアレイ導波路格子のように全体が矩形以外の 形状となった素子のパターンを効率的に配置して、これらをパターンに沿った任 意の形状で切り出すと、より多くのチップを製造することができる。しかしなが ら、切り出されたチップの形状は矩形と比較すると一般に幅の狭い領域や小さな 突起部分のような強度的に弱い形状部分を有する可能性がある。第1の実施例で 挙げたアレイ導波路格子チップの場合を具体的に説明すると、これは全体として 弓形あるいはブーメランの形をしており、幅の細くなった部分で従来の矩形のチ ップと比べると強度が劣化するおそれがある。 [0096]

強度に大きな関係を有するチップの厚みは、その主原料であるシリコンウェハや石英ガラスの厚さによって決定される。このようなことから、一般的にアレイ導波路格子チップの厚さは1mm以下であり、耐振動性ならびに耐衝撃性に優れているとはいえない。アレイ導波路格子チップあるいはこれを組み込んだ装置がその移動時等に予期される衝撃に十分耐える必要がある。

[0097]

耐振動性や耐衝撃性に優れたアレイ導波路格子チップ(以下、特別の場合を除いてアレイ導波路格子と略称する。)を実現するためには、(イ)チップ自体の強度を上げるか、(ロ)チップに応力がかかりにくい構造にする必要がある。前者の(イ)チップ自体の強度を上げる手法としては、たとえば次のようなものが有効である。

[0098]

(a) 大型銅板型

アレイ導波路格子を放熱のために保持する銅板を大型化する手法である。

(b) 強化梁型

アレイ導波路格子に強化梁を接着して強度をアップする手法である。

(c) 基板2層型

アレイ導波路格子と同一の形状のシリコン基板を作製して、アレイ導波路格子 にこれを接着して厚みを増す手法である。

[0099]

後者の(ロ)チップに応力がかかりにくい構造にするための手法としては、た とえば次のようなものが有効である。

[0100]

(a)緩衝剤充填型

アレイ導波路格子を収容するパッケージ内に緩衝剤(断熱材)を充填する手法である。

(b) バネ支持型

アレイ導波路格子の端部をバネ材料で固定して衝撃を吸収する手法である。

[0101]

このうち本発明の第2の実施例では、大型銅板型を採用する。大型銅板型では、アレイ導波路格子を放熱のために保持する銅板を大型化する手法を使用してウェハの耐振動性あるいは耐衝撃性を向上させる。

[0102]

図5はアレイ導波路格子パッケージの内部を表わしたものである。アレイ導波路格子パッケージ201は、ケース底板部202とケースカバー203からなる中空の箱状のケースを備えている。ケース底板部202には断熱用支柱204を介して板状のヒータ205がケース底板部202と平行に配置されている。ヒータ205の上には、大型銅板206が載置されており、この上にアレイ導波路格子207が取り付けられている。

[0103]

大型銅板206におけるアレイ導波路格子207と対向する面には図示しないがその周辺部から中央部に至る溝が切られており、アレイ導波路格子207における図15に示したチャネル導波路アレイ14に対応する溝の部分には温度検出素子208が埋設されている。溝の他の部分にはこの温度検出素子208のリード線が埋設されている。温度検出素子208はヒータ205の温度を検出してアレイ導波路格子207を所望の温度に調整する制御を行うために使用される。

[0104]

アレイ導波路格子パッケージ201には、図示しない外部装置にそれぞれ一端を接続された光ファイバ211、212が導入されている。一方の光ファイバ211の他端は、アレイ導波路格子207の端部に紫外線硬化型の接着剤でUV固定されており、他方の光ファイバ212の他端はアレイ導波路格子207の図示しないファイバアレイに固定されている。

[0105]

図6は本実施例のアレイ導波路格子が大型銅板に取り付けられた状態をパッケージ内部で上から見たものである。大型銅板206として本実施例では加工性に優れた銅材料としてJIS規格のC1100で規定されたタフピッチ銅を使用している。この大型銅板206は、アレイ導波路格子207をほぼ覆う6×4cm

の矩形形状で、厚さが数mmとなっている。大型銅板206の上にはアレイ導波 路格子207が接着されている。なお、タフピッチ銅以外の銅材料を使用できる ことは当然である。

[0106]

図7は、従来の同様のアレイ導波路格子パッケージに使用されたアレイ導波路格子と銅板の一例を参考として表わしたものである。矩形をしたアレイ導波路格子チップ221における点線で示す矩形領域が、銅板222の占める領域となっている。本実施例の大型銅板206はこの図7に示した銅板222よりも大型にすることで、アレイ導波路格子207の特に周辺部の強度を補っている。

[0107]

図8は参考として従来と同様の銅板に本実施例の弓状の形状をしたアレイ導波路格子を取り付けた状態を示したものである。ここでは、幅6mm、厚さ0.83mm、長さ27mmの片持ち支持梁の自由端にファイバアレイ231、232相当の負荷をかけたモデルを考える。実験によると、片持ち支持梁をたとえば500Gの衝撃に耐える強さにするには、本実施例のアレイ導波路格子207と同様の厚さおよび形状の3枚以上のシリコン基板をこれに裏打ちすることが必要となる。

[0108]

なお、第2の実施例では、矩形の大型銅板型を使用したが、アレイ導波路格子 207と同一形状の銅板をこれに貼り合せる形で使用してもよい。

[0109]

<第2の実施例の第1の変形例>

[0110]

図9は強化梁型のアレイ導波路格子の一例を示したものである。アレイ導波路格子207Aにはその弓形の立ち上がりおよび立ち下がり部分にそれぞれ強化梁251、252はアレイ導波路格子207Aの中心軸253に対して対称となっている。

[0111]

<第2の実施例の第2の変形例>

[0112]

図10は基板2層型のアレイ導波路格子の一例を示したものである。アレイ導波路格子207Bは、第2の実施例で使用されたアレイ導波路格子207と、これと同一のサイズおよび形状で導波路の形成されていない弓形シリコン基板271を貼り合わせたものである。

[0113]

図11は、弓形シリコン基板を切り出すためのウェハを示したものである。ウェハ272上には図1に示したウェハ101と同様の切断パス103(103A、103B)が設定されている。ただし、ウェハ272は図1等に示したアレイ導波路格子207を形成する必要がないので、ウェハ101よりもシリコンの純度の低い安価なものを使用することができる。また、アレイ導波路格子207を製造するプロセス自体も不要なので、それぞれの弓形シリコン基板271を非常に安価に製造することができる。したがって、図10に示す基板2層型のアレイ導波路格子207Bは、従来の矩形のアレイ導波路格子よりもその製造コストを大幅に低下させることができる。

[0114]

なお、基板2層型のアレイ導波路格子207Bの代わりに弓形シリコン基板271を2枚以上貼り合せた基板多層型のアレイ導波路格子を製造することも可能である。また、弓形シリコン基板271を切り出すウェハ272としてアレイ導波路格子207のそれよりも十分に厚いものを使用し、強度を向上させることも可能である。

[0115]

<第2の実施例の第3の変形例>

[0116]

図12は緩衝剤充填型のアレイ導波路格子のアレイ導波路格子パッケージの内部構造の一例を示したものである。図12で図5と同一部分には同一の符号を付しており、これらの説明を適宜省略する。図5と対比すると分かるようにこの変形例のアレイ導波路格子パッケージ201Aでは、アレイ導波路格子207の上側の空間に第1の緩衝・断熱剤291が、また光ファイバ211の下側で断熱用

支柱204とケースカバー203に囲まれた空間には第2の緩衝・断熱剤292が、更に光ファイバ212の下側で断熱用支柱204とケースカバー203に囲まれた空間には第3の緩衝・断熱剤293がそれぞれ充填されている。これら第1~第3の緩衝・断熱剤291~293は従来、断熱材として使用されてきた弾力性を有する各種材料を適宜な形状に加工して使用することができる。

[0117]

<第2の実施例の第4の変形例>

[0118]

図13は緩衝剤充填型のアレイ導波路格子のアレイ導波路格子パッケージの内部構造の一例を示したものである。図13で図5と同一部分には同一の符号を付しており、これらの説明を適宜省略する。図5と対比すると分かるようにこの変形例のアレイ導波路格子パッケージ201Bでは、図5に示す断熱用支柱204の代わりにバネ材料からなる複数本の下部支柱301を使用している。また、ケースカバー203の上部裏面とアレイ導波路格子207の上面との間にも複数本の上部支柱302を配置している。これらの支柱301、302はバネ性だけでなく断熱性にも優れたものを使用することが好ましい。

[0119]

この変形例のアレイ導波路格子パッケージ201Bでは、アレイ導波路格子207が上下の支柱301、302によって弾性的に支持されているので、パッケージ外部に衝撃が加わってもこれを吸収することができる。ケース底板部202あるいはケースカバー203には、横方向の衝撃を吸収する弾性部材を更に配置してもよい。

[0120]

<発明のその他の変形例>

[0121]

以上説明した実施例および変形例では弓形をしたアレイ導波路格子チップを例に挙げたが、矩形以外の形状あるいは少なくとも一部に曲線を含む所定の閉ループを描くような輪郭線のすべてのチップに対して本発明を適用することができることは当然である。

[0122]

図14は、ウェハ上の1×Nスプリッタのレイアウトを示したものである。この例では先の実施例と異なり、ウェハ101B上に菱形を二等分した漏斗形状をした1×Nスプリッタ333が6個配置されている。図17と対比すると1つのウェハ101Bから同一形状およびサイズのチップを2倍の収量で得ることができる。

[0123]

【発明の効果】

以上説明したように請求項1記載の発明によれば、チップの形状を従来の画一的な矩形形状とすることなく、物によっては無駄な部分を殺ぎ落とした凹形状としたので、ウェハからの収量を増加させることができ、そのコストダウンを図ることができる。

[0124]

また請求項2記載の発明では、凹形状の一部が少なくとも重なり合うようにチップ同士の輪郭線を配置することで、多くの数のチップをウェハから切り出すことができ、生産性を高めると共に、資源の節約を図ることができる。

[0125]

更に請求項3記載の発明によれば、チップは、輪郭の少なくとも一部に曲線を含む所定の閉ループ形状として描かれる輪郭線でウェハから切り出した形状をしているので、素子のパターンの部分が矩形以外の形状をしている場合にはその形状に近い形のチップとすることで、切り出す配置を工夫することによりウェハからの収量を増加させることができ、そのコストダウンを図ることができる。

[0126]

また、請求項4および請求項5記載の発明によれば、チップの閉ループ形状は同一方向に凸型となった2つの曲線部分を所定間隔で配置しそれぞれの端部を互いに平行な2本の直線で結んだ弓形となっているので、瓦を積み重ねるように湾曲した箇所が互いに共通するように重ね合わせることで1つのウェハから多くのチップを得ることができる。

[0127]

更に請求項6記載の発明によれば、チップの閉ループ形状は互いに遠ざかる方向に凸型となった2つの曲線部分を所定間隔で配置しそれぞれの端部を互いに平行な2本の直線で結んだ菱形を二等分した漏斗形状となっているので、請求項2 および請求項3記載の発明と同様にウェハから矩形のチップを切り出すよりも多くのチップを切り出すことができる。

[0128]

また請求項7~請求項11記載の発明によれば、素子形成ステップで形成された、一方向に窪んだ凹形状の輪郭線で区切られる複数の素子を輪郭線で切り出して個々の素子のチップを製造するようにしているので、切り出す配置を工夫することによりウェハからのチップの収量を増加させることができ、そのコストダウンを図ることができる。

[0129]

また、請求項12~請求項16記載の発明では素子形成ステップで形成された、少なくとも一部に曲線を含む所定の閉ループ形状の輪郭線で区切られる複数の素子を輪郭線で切り出して個々の素子のチップを製造するようにしているので、切り出す配置を工夫することによりウェハからのチップの収量を増加させることができ、そのコストダウンを図ることができる。

[0130]

更に請求項13記載の発明では輪郭線に沿ってレーザビームを用いて切断するので、輪郭線が複雑な形状でも忠実に切り出してチップを製造することができる

[0131]

また請求項14記載の発明によれば、輪郭線の形状と一致した工具を超音波振動させウェハを輪郭線に沿って切断することで個々の素子のチップとするようにしているので、複雑な輪郭線であっても一度にこれに沿ったチップの切り出しが可能である。

[0132]

更に請求項16記載の発明によれば、ウェハ上の各素子の輪郭線以外の領域を 覆った状態で研磨剤等の所定の粒子を吹き付けて輪郭線に沿った切断を行うので 、複雑な輪郭線であっても一度にこれに沿ったチップの切り出しが可能である。

[0133]

また請求項17記載の発明によれば、請求項8~請求項11、請求項13~請求項16記載のチップの製造方法で、輪郭線に沿った切断のうち直線部分の切断をダイシングで行うので、その面をほぼ鏡面とすることができ、光学部品であっても追加的な鏡面加工が不要である。

[0134]

更に請求項18または請求項19記載の発明によれば、第1のチップに第2の チップを貼り合せることで、全体として安価なチップを作成することができる。

[0135]

また請求項20または請求項21記載の発明によれば、第1のチップに第2の チップを貼り合せるプロセスを採ることで、全体として安価なチップを作成する ことができる。

[0136]

更に請求項22記載の発明によれば、素子の形成されたチップと補強のための チップを同一形状とすることで、コンパクトな素子を作成することができる。

[0137]

また請求項23または請求項24記載の発明によれば、チップ本体の少なくと も一部に補強部材を取り付けてチップを作成するので、補強部材の形状やサイズ を配慮することで、単に補強以外の機能も兼ね備えさせることができる。

[0138]

更に請求項26および請求項27記載の発明によれば、チップ本体と同一形状の銅板を補強部材とすることにより、熱の拡散を良好に行わせることができる。

[0139]

また請求項28~請求項32記載の発明によれば、チップ自体を補強しなくて もこれを収容したチップ収容モジュールの強度あるいは耐衝撃性を十分なものと することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の第1の実施例におけるウェハ上に形成されたアレイ導波路格子チップ のパターンを表わした平面図である。

【図2】

超音波加工技術によるウェハの切断の様子を示した原理図である。

【図3】

第1の実施例の第1の変形例として、ウェハの切断箇所に応じて2通りの工法 を使い分ける場合を示した説明図である。

【図4】

第1の実施例の第2の変形例として、ウェハ上のチップのレイアウトの他の例 を示した平面図である。

【図5】

本発明の第2の実施例におけるアレイ導波路格子パッケージの内部を表わした 断面図である。

【図6】

本実施例のアレイ導波路格子が大型銅板に取り付けられた状態をパッケージ内部で上から見た平面図である。

【図7】

従来のアレイ導波路格子パッケージに使用されたアレイ導波路格子と銅板の一 例を示した平面図である。

【図8】

従来と同様の銅板に本実施例のアレイ導波路格子を取り付けた状態を参考として示した平面図である。

【図9】

第2の実施例の第1の変形例におけるアレイ導波路格子を示した平面図である

【図10】

第2の実施例の第2の変形例における基板2層型のアレイ導波路格子の分解された状態を示す斜視図である。

【図11】

第2の実施例の第2の変形例における弓形シリコン基板を切り出すためのウェ ハのレイアウトを示した平面図である。

【図12】

第2の実施例の第3の変形例における緩衝剤充填型のアレイ導波路格子のアレ イ導波路格子パッケージの内部構造を示した断面図である。

【図13】

第2の実施例の第4の変形例におけるアレイ導波路格子のアレイ導波路格子パッケージの内部構造を示した断面図である。

【図14】

本発明の変形の他の例としてウェハ上の1×Nスプリッタのレイアウトを示した平面図である。

【図15】

従来のアレイ導波路格子の全体的な構成を表わした平面図である。

【図16】

従来におけるウェハ上でのアレイ導波路格子の切断のためのレイアウトを示し た説明図である。

【図17】

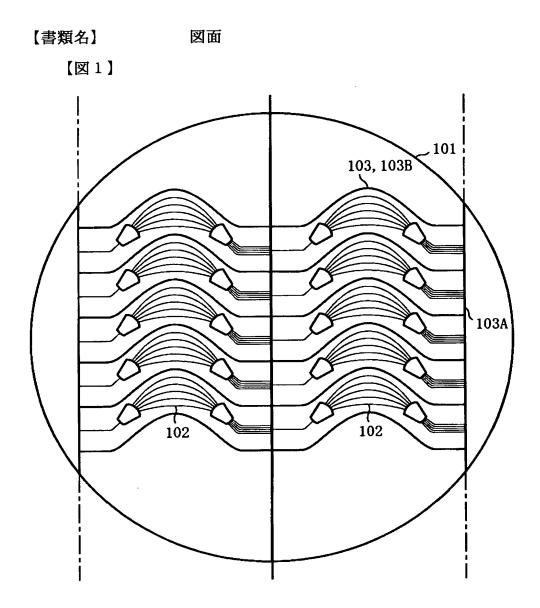
従来におけるウェハ上での1×Nスプリッタの切断のためのレイアウトを示した説明図である。

【符号の説明】

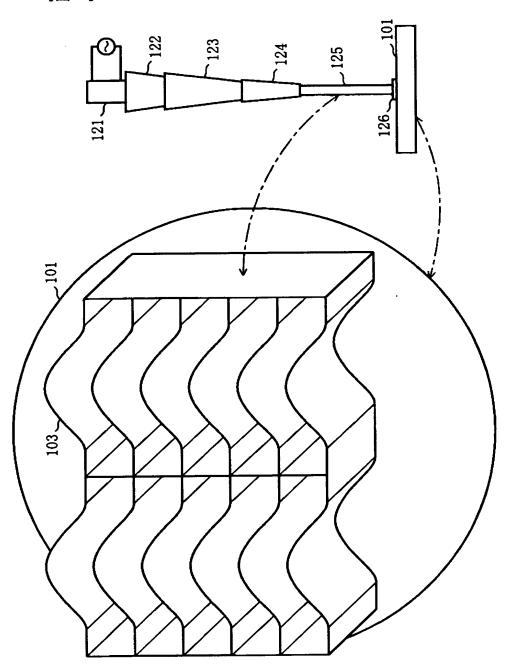
- 101、101A、101B ウェハ
- 102、102A アレイ導波路格子のパターン
- 103 切断パス
- 103A 直線状の切断パス
- 103B 曲線状の切断パス
- 121 超音波発振器
- 125 工具
- 201、201A アレイ導波路格子パッケージ
- 202 ケース底板部

特2001-046663

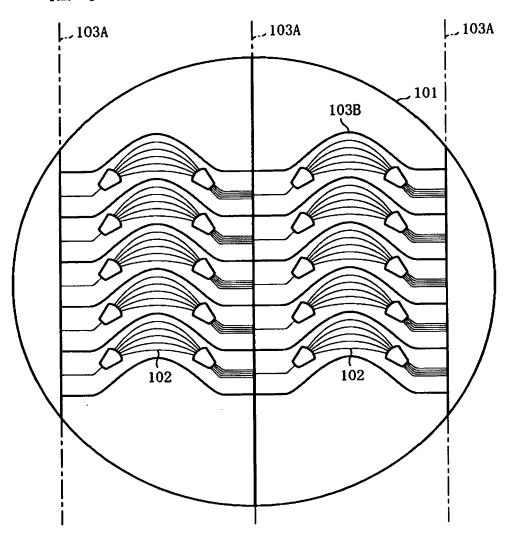
- 203 ケースカバー
- 206 大型銅板
- 207、207A、207B アレイ導波路格子
- 251、252 強化梁
- 271 導波路の形成されていない弓形シリコン基板
- 291 第1の緩衝・断熱剤
- 292 第2の緩衝・断熱剤
- 293 第3の緩衝・断熱剤
- 301 下部支柱
- 302 上部支柱
- 333 1×Nスプリッタ

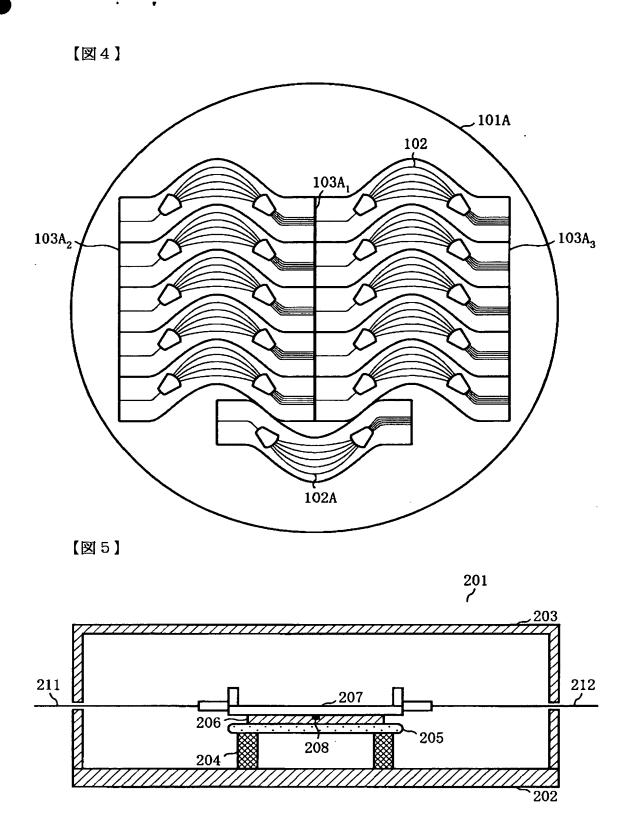


【図2】

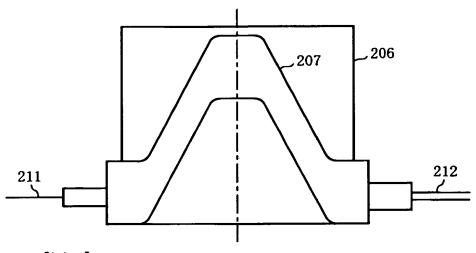


【図3】

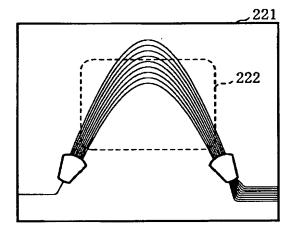




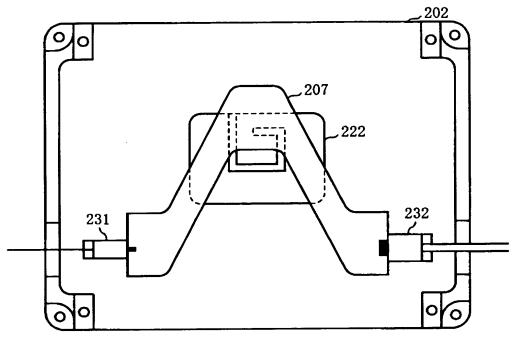
【図6】



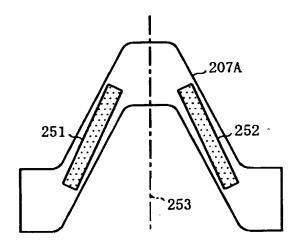
【図7】



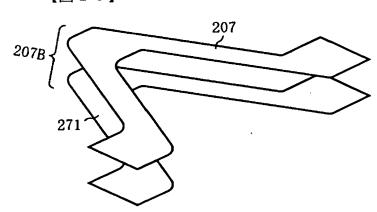
【図8】

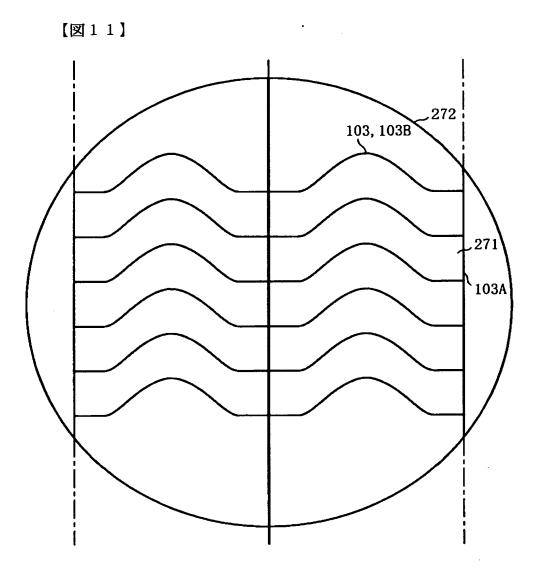


【図9】

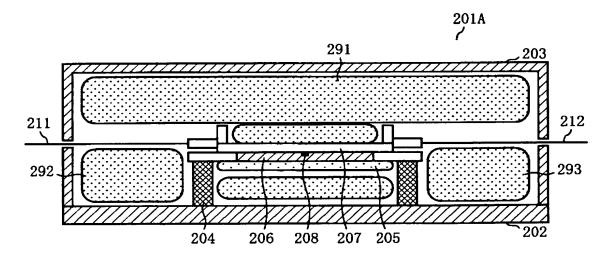


【図10】

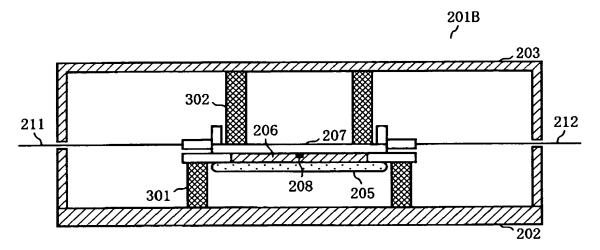




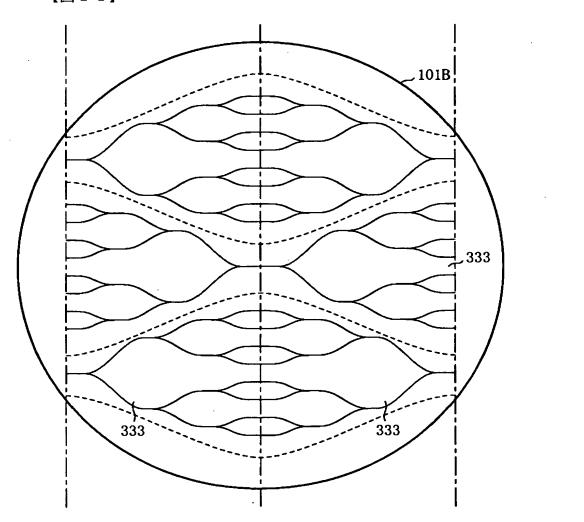




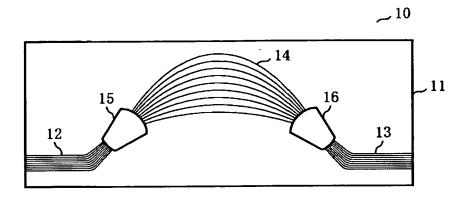
【図13】



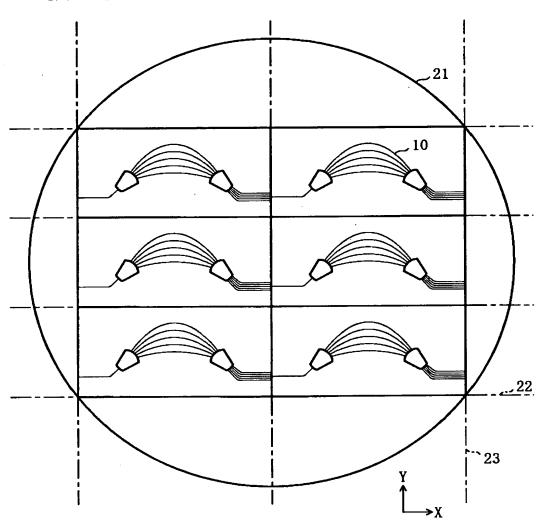
【図14】

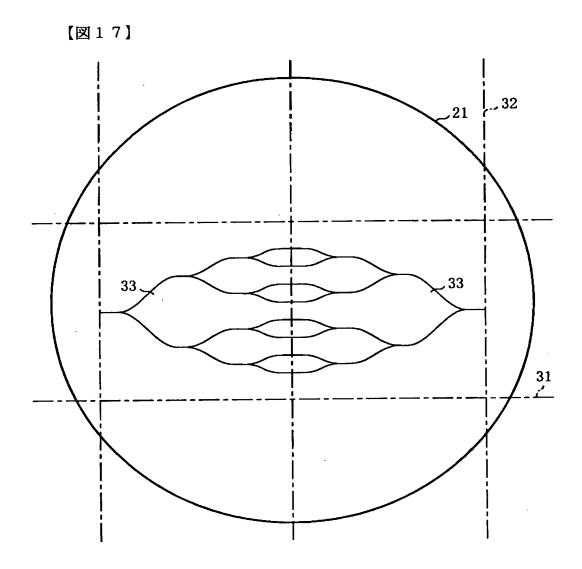


【図15】



【図16】





【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 アレイ導波路格子のようにウェハ上における素子全体の占有する形状が矩形以外の形状となっているものについて、1つのウェハからより多くの収量を得ることのできるチップ、そのチップの製造方法およびそのチップを収容したチップ収容モジュールを得ること。

【解決手段】 ウェハ101上には、同一方向に凸型となった2つの曲線部分を 所定間隔で配置しそれぞれの端部を互いに平行な2本の直線で結んだ弓形の領域 に、それぞれアレイ導波路格子のパターン102が形成されている。これらを直 線状の切断パス103Aと、互いに同一形状の弓形を2つ横方向に連続させた曲 線状の切断パス103Bで切り出すことで、アレイ導波路格子のパターン102 を矩形状で切り出した場合よりも多くのチップを製造することができる。切り 出しには、超音波加工技術やサンドブラスト加工技術等を使用することができる

【選択図】 図1

認定・付加情報

特許出願の番号

特願2001-046663

受付番号

50100248505

書類名

特許願

担当官

第一担当上席

0090

作成日

平成13年 2月23日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成13年 2月22日

出願人履歴情報

識別番号

[000004237]

1. 変更年月日

1990年 8月29日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都港区芝五丁目7番1号

氏 名

日本電気株式会社